#### УДК 538.9: 620

# Галущак М.О.<sup>1</sup>, Мудрый С.И.<sup>2</sup>, Лопьянко М.А.<sup>3</sup>, Оптасюк С.В.<sup>4</sup>, Семко Т.О.<sup>3</sup>, Никируй Л.И.<sup>3</sup>, Горичок И.В.<sup>3</sup>

 <sup>1</sup>Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, ул. Карпатская, 15, Ивано-Франковск, 76018, Украина;
<sup>2</sup>Львовский национальный университет имени И. Франко, ул. Кирилла и Мефодия, 6, Львов, 79005, Украина;
<sup>3</sup>Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника, ул. Шевченко, 57, Ивано-Франковск, 76018, Украина;
<sup>4</sup>Каменец-Подольский государственный университет, ул. И. Огиенко, 61, Каменец-Подольский, 32300, Украина

# ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ *Pb-Ag-Te*

Исследован фазовый состав и термоэлектрические свойства легированного серебром теллурида свинца с концентрацией примеси 0.3, 0.5, 1.0 ат.% и твердых растворов  $Pb_{18,x}Ag_2Te_{20}$  (x = 0, 0.5, 1.0),  $Pb_{17}Ag_3Te_{20}$ . Установлено, что при легировании в образцах присутствует фаза Pb, а в твердых растворах – Te и  $Ag_{10.6}Te_7$ . Все исследуемые материалы характеризуются высокими значениями коэффициента термоЭДС (> 300 мкВ/К), а образцы твердых растворов, кроме того, низкой теплопроводностью ( $\approx 0.003$  Bm/(см·K)).

Ключевые слова: теллурид свинца, легирование, твердые растворы, термоэлектрические свойства.

The phase composition and thermoelectric properties of silver doped lead telluride with impurity concentration 0.3, 0.5, 1.0 at. % and of  $Pb_{18-x}Ag_2Te_{20}$  (x = 0, 0.5, 1.0) and  $Pb_{17}Ag_3Te_{20}$ . solid solutions were investigated. It was established that Pb phase exists in the samples on doping, and Te and  $Ag_{10.6}Te_7$  exist in solid solutions. All materials under study are characterized by high values of the Seebeck coefficient (> 300  $\mu$ V/K), and the samples of solid solutions, in addition, exhibit low thermal conductivity ( $\approx 0.003$  W/(cm·K)).

Key words: lead telluride, doping, solid solutions, the thermoelectric properties.

### Введение

В последние годы значительный прирост термоэлектрической эффективности материалов на основе плюмбум теллурида достигнут благодаря созданию нового класса соединений  $Ag_xPb_mSb_{2-x}Te_{m+2}$  (LAST) [1 – 5]. Атомы серебра и сурьмы в этих материалах занимают позиции в катионной подрешетке и, поскольку первый является акцептором, а другой – донором, компенсируют электрическое действие друг друга, не влияя существенным образом на концентрацию носителей. Однако создаваемые наноразмерные нарушения периодичности кристаллической решетки в областях, обогащенных Ag и Sb, эффективно рассеивают фононы, что приводит к значительному уменьшению теплопроводности. Несмотря на большое количество работ, посвященных четырехкомпонентным системам, свойства материалов в системе Pb-Ag-Te изучены значительно меньше. Однако такие исследования могут стать основой для дальнейшей

модификации термоэлектрических характеристик четырехкомпонентных систем LAST.

Примесь серебра в теллуриде свинца может проявлять свойства как акцепторные, замещая атомы свинца, так и донорные, размещаясь в междуузельных пустотах, [6]. Этот факт усложняет получение материала PbTe:Ag с заданной проводимостью, и потому на практике для получения материала *p*-типа проводимости серебро используется нечасто. Вместо того, значительно активнее исследуются и применяются на практике такие акцепторные примеси, как натрий и таллий. Однако при использовании *Na* или *Tl* существует ряд проблем, поскольку таллий довольно токсичный, а натрий чрезвычайно чувствительный к условиям хранения и использования. Таким образом, серебро может быть альтернативой вышеупомянутым материалам, которые используются для получения *p*-*PbTe*.

Структурные и термодинамические свойства системы *Pb-Te-Ag* изучались в роботах [7-9]. С теллуром серебро образует ряд тугоплавких соединений, которые надо учитывать при синтезе. В работе [10], на основе ab initio расчетов, установлено, что серебро, замещая свинец в катионном узле, значительно увеличивает плотность состояний на краю валентной зоны, что способствует росту коэффициента термоЭДС [11]. Электрофизические свойства *PbTe-Ag* исследовались в роботах [12-14]. На основе их анализа можно сделать вывод, что электрическая активность примеси в значительной мере определяется условиями получения исследуемого образца. Так при концентрации примеси 0.5 ат.% в работе [12] достигнута концентрация носителей  $\approx 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup>, а в работе [13] –  $\approx 10^{19}$  см<sup>-3</sup>. Таким образом, установление факторов, влияющих на поведение примеси *Ag*, является актуальной задачей.

При выборе химических составов легированных образцов, *целью даной работы* являлось исследование, как гомогенных образцов, так и на пределе области растворимости примеси и за ним. В случае твердых растворов выбирались составы, близкие к составу системы LAST-18  $(Pb_{18}Ag_1Sb_1Te_{20})$  как одного из наиболее перспективных термоэлектрических материалов, и дополнительно варьировали содержание свинца с целью контроля концентрации вакансий металла для повышения электропроводности образцов.

#### Методика эксперимента

Синтез материалов проводили в вакуумированных к остаточному давлению 10<sup>-4</sup> Па кварцевых ампулах. Использовали вещества с содержанием основного компонента 99.99% (металлы и халькогены), которые подвергали дополнительной очистке. Взвешивание проводили на аналитических весах ВЛР-200М с точностью до 0.05 мг. Для повышения гомогенности соединений в процессе синтеза осуществляли их принудительное перемешивание. Охлаждение осуществляли со скоростью 5 °С/ч. до температуры 600 °С, а в дальнейшем – со скоростью до 10 °С/ч.

Полученные слитки измельчали в агатовой ступке и, выделив фракции размера (0.05 - 0.5) мм, прессовали под давлением 1.5 ГПа. Полученные образцы цилиндрической формы с d = (5 - 8) мм и  $h \approx (8 - 12)$  мм подвергали отжигу на воздухе при температуре T = 500 К в течение 5 ч.

Фазовый состав и структуру синтезированных слитков и образцов исследовали *X*-дифракционными методами на автоматическом дифрактометре STOE STADI P (производитель фирма "STOE & Cie Gmbh", Германия). Обработку экспериментальных дифракционных массивов проводили с помощью пакета программ STOE Winxpow (версия 3.03) и Powdercell (версия 2.4). Уточнение кристаллической структуры фаз для выборочных образцов в изотропном приближении для параметров смещения атомов проведено методом Ритвельда с помощью программы Fullprof.2k (версия 5.30).

Холловские измерения проводили в постоянных магнитных и электрических полях четырехзондовым методом. Сила тока через образцы составляла ≈ 100 – 500 мА. Индукция магнитного поля была направлена перпендикулярно к продольной оси цилиндрического образца, а ее величина составляла 1.5 Тл.

Величины термоЭДС α, удельной электропроводности σ и коэффициента теплопроводности *k* определяли методом, описанным в работах [15, 16].

#### Результаты и их обсуждение

Результаты X-дифракционных исследований представлены в таблице и на рис. 1. Образцы нелегированного материала являются однофазными и характеризуются *n*-типом проводимости. При введении примеси проявляются следы фазы чистого свинца (рис. 16). Зависимость параметра элементарной ячейки от количества введенного серебра характеризуется немонотонной зависимостью с максимумом при концентрации 0.5 ат.%*Ag*. Концентрация носителей резко уменьшается при добавлении 0.3 ат.%*Ag* и при дальнейшем росте количества примеси меняется несущественно (таблица). Такие закономерности, вероятно, обусловлены достижением границы растворимости примеси.

Для твердых растворов  $Pb_{18}Ag_2Te_{20}$ ,  $Pb_{17.5}Ag_2Te_{20}$ ,  $Pb_{17.0}Ag_2Te_{20}$  постоянная решетки и концентрация носителей практически одинаковы, а для образца состава  $Pb_{17}Ag_3Te_{20}$  являются большими. Для всех образцов твердых растворов Pb-Ag-Te на дифрактограммах наблюдается дополнительная фаза Te и  $Ag_{10.6}Te_7$  (рис. 16) [17]. Наличие второй из них обусловлено превышением области растворения примеси, а первой – значительным излишком халькогена в шихте по сравнению со стехиометрическим составом.

Легирование серебром приводит к значительному уменьшению электропроводности (рис. 2*a*), но перехода в *p*-тип не происходит. Коэффициент термоЭДС образцов с содержанием примеси 0.3 и 0.5 ат.% *Ag* практически одинаков и монотонно снижается от значения 500 мкВ/К при температуре 100 °C, до 350 мкВ/К при 350 °C. Температурная зависимость коэффициента термоЭДС образцов с содержанием примеси 1 ат.% *Ag* характеризуется немонотонной зависимостью с максимумом 400 мкВ/К при 200 °C. Коэффициент теплопроводности слабо возрастает с увеличением количества примеси.

Таблица

Образец	Химический состав	Фазовый состав	Параметр	Концентрация
			элементарной	носителей
			ячейки $a$ , $A^1$	$n(p),  \mathrm{cm}^{-3}$
15-18 2S	$Pb_{0.5}Te_{0.5}$	PbTe	6.4565	$4.9 \ 10^{18}$
15-22 1S	$Pb_{0.5}Te_{0.5}$ +0.3at.% Ag	РЬТе, следы РЬ	6.4561	8.46 10 <sup>17</sup>
15-23 1S	$Pb_{0.5}Te_{0.5}$ +0.5at.% Ag	РbTe, следы Рb	6.4571	$1.2 \ 10^{18}$
15-21 1S	<i>Pb</i> <sub>0.5</sub> Te <sub>0.5</sub> +1.0at.% <i>Ag</i>	РЬТе, следы РЬ	6.4552	$6.4 \ 10^{17}$
16-13 2S	$Pb_{18}Ag_2Te_{20}$	<i>PbTe</i> , следы <i>Ag</i> <sub>10.6</sub> <i>Te</i> <sub>7</sub>	6.4571	$1.4 \ 10^{18}$
16-14 2S	$Pb_{17.5}Ag_{2}Te_{20}$	<i>PbTe</i> , следы <i>Te</i> и <i>Ag</i> <sub>10.6</sub> <i>Te</i> <sub>7</sub>	6.4582	$1.2 \ 10^{18}$
16-15 1S	$Pb_{17.0}Ag_{2}Te_{20}$	<i>PbTe</i> , следы <i>Te</i> и <i>Ag</i> <sub>10.6</sub> <i>Te</i> <sub>7</sub>	6.4576	$1.3 \ 10^{18}$
XIX	$Pb_{17}Ag_{3}Te_{20}$	<i>PbTe</i> , следы <i>Te</i> и <i>Ag</i> <sub>10.6</sub> <i>Te</i> <sub>7</sub>	6.4592	$1.1 \ 10^{18}$

Результаты рентгенодифракционных и холловских измерений (при комнатных температурах) прессованных и отожженных образцов PbTe: Ag и Pb<sub>18-x-y</sub>Ag<sub>x</sub>Te<sub>20</sub>

<sup>1</sup>Примечание. Абсолютная погрешность ±0.0005



Рис. 1. Дифрактограммы исследуемых образцов Pb-Ag-Te (см. таблицу) (а) и фрагменты дифрактограмм в области выявленных рефлексов фазы Pb для легированного PbTe: Ag (б) и фаз Te и Ag<sub>10.6</sub>Te<sub>7</sub> для твердых растворов PbAgTe (в).

В отличие от легированного материала, для всех исследуемых составов  $Pb_{18-x}Ag_{2(3)}Te_{20}$ (x = 0; 0.5; 1.0) получен стабильный *p*-тип проводимости. При этом электропроводность материала больше, чем у легированного материала (рис. 3a). Наблюдается выраженный рост величины  $\sigma$  с уменьшением содержания свинца в растворе, хотя согласно холловским измерениям, концентрация носителей практически не меняется (таблица). Коэффициент термоЭДС для всех составов  $Pb_{18-x}Ag_2Te_{20}$  является практически одинаковым и составляет ≈ 300 мкВ/К при 300 °С. Коэффициент теплопроводности уменьшается с уменьшением содержания свинца в растворе, что можно объяснить увеличением количества вакансий свинца, на которых рассеиваются фононы. Наиболее низким значением величины k характеризуются образцы состава  $Pb_{17}Ag_3Te_{20}$ . Важно, что именно для этого образца наиболее интенсивны пики дополнительной фазы  $Ag_{10.6}Te_7$ .



Рис. 2. Температурные зависимости удельной электропроводности  $\sigma$  (*a*), коэффициента термоЭДС  $\alpha$  (б) и коэффициента теплопроводности *k* (в) образцов PbTe (**•**), PbTe:Ag (0.3 am.%) (•), PbTe:Ag (0.5 am.%) (**•**), PbTe:Ag (1.0 am.%) (•).



*Рис. 3. Температурные зависимости удельной электропроводности*  $\sigma$  *(а), коэффициента термоЭДС*  $\alpha$  *(б) и коэффициента теплопроводности* k *(в) образцов*  $Pb_{18}Ag_2Te_{20}$  *(×),*  $Pb_{17.5}Ag_2Te_{20}(\bullet)$ *,*  $Pb_{17.0}Ag_2Te_{20}(\bullet)$ *.* 

200

*Т*, °С в) 250

300

350

0

100

150

Таким образом можно констатировать слабое акцепторное действие серебра в PbTe, для установления причины которого необходимо проведение кристаллохимического или термодинамического анализа дефектной подсистемы. Однако для легированного материала PbTe:Ag на основе установленного увеличения постоянной решетки с ростом содержания Ag и появлением следов фазы чистого свинца можно сделать предположение о замещении серебром атомов свинца путем их вытеснения в междуузлия со следующей преципитацией. Поскольку междуузельный атом свинца является двукратным донором, а атом серебра в катионном узле – однократным акцептором, то это может служить объяснением слабого акцепторного действия

серебра и невозможностью перевода материала в *p*-тип проводимости. В случае твердых растворов электрофизическое влияние серебра более выражено по сравнению с легированным материалом. Кроме того, включение дополнительных фаз существенно снижает теплопроводность, важную с практической точки зрения.

# Выводы

- Примесь серебра в теллуриде свинца проявляет слабое акцепторное действие, концентрация акцепторных дефектов значительно ниже, чем концентрация введенных атомов Ag, а наиболее вероятным механизмом легирования является замещение атомами серебра в кристаллической решетке атомов свинца. Легированный материал характеризуется высокими значениями коэффициента Зеебека (≈ 500 мкВ/К при 0.3 – 0.5 ат.%Ag), что может быть использовано для создания на его основе болометров.
- 2. Твердые растворы *Pb*<sub>18</sub>*Ag*<sub>2</sub>*Te*<sub>20</sub>, *Pb*<sub>17.5</sub>*Ag*<sub>2</sub>*Te*<sub>20</sub>, *Pb*<sub>17.0</sub>*Ag*<sub>2</sub>*Te*<sub>20</sub> и *Pb*<sub>17</sub>*Ag*<sub>3</sub>*Te*<sub>20</sub> характеризуются наличием включений дополнительных фаз *Te* и *Ag*<sub>10.6</sub>*Te*<sub>7</sub>, которые определяют низкие значения теплопроводности (0.003 BT/(см·К)) и высокие в широком диапазоне значения коэффициента термоЭДС (≈ 300 мкВ/К), что необходимо для практического использования материала в термоэлектрических преобразователях.

## Литература

- 1. Hsu K-F., Loo S., Guo F., Chen W., Dyck J. S., Uher C., Hogan T., Polychroniadis E. K., Kanatzidis M. G. Science, 303(5659), 818 (2004).
- 2. Hazama H., Mizutani U. Phys. Rev. B. 73, 115108 (2006).
- Quarez E., Hsu K.-F., Pcionek R., Frangis N., Polychroniadis E.K., Kanatzidis M.G. J. Am. Chem. Soc. 127, 9177 (2005).
- 4. Sootsman J., Pcionek R., Kong H., Uher C., Kanatzidis M.G. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 886, 0886-F08-05 (2006).
- 5. Bilc D., Mahanti S.D., Quarez E., Hsu K.F., Pcionek R., Kanatzidis M.G. Phys. Rev. Lett. 93, 146403 (2004).
- 6. Волков Б.А., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. УФН, 178(8), 875 (2002).
- 7. Gierlotka W., Lapsa J., Fitzner K. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 31(6), 509 (2010).
- 8. Sharov M.K., Inorganic Materials, 44 (6), 569 (2008).
- 9. Sharov M.K. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 54(1), 33 (2009).
- 10. Hoang K., Mahanti D., Jena P. PhysRev B, 76, 115432 (2007).
- 11. Дмитриев А.В., Звягин И.П. УФН, 180(8), 821 (2010).
- 12. Шаров М.К. Физика и техника полупроводников, 46(5), 613 (2012).
- 13. Borisova L. D. Phys. stat. sol. A, 53, K19 (1979).
- 14. Dow H. S., Oh M. W., Kim B. S., Park S. D., Min B. K., Lee H. W., Wee D. M. Journal of Applied Physics, 108, 1137709 (2010).
- Фреик Д.М., Криськов Ц.А., Горичок И.В., Люба Т.С., Криницкий О.С., Рачковский О.М. Синтез, свойства и механизмы легирования сурьмой термоэлектрического теллурида свинца *PbTe:Sb* / Термоэлектричество. – 2013. – №2. – С. 45 – 54.
- 16. Фрейк Д.М., Михайленка Р.Я., Кланичка В.М. Физика и химия твердого тела, 5(1), 173 (2004).
- 17. Peters, J., Conrad, O., Bremer, B., Krebs, B. Z. Anorg. Allg. Chem., 622, 1823 (1996).

Поступила в редакцию 27.06.16.